Search Notes (continued)

		_	_	_	•	•	_	•	•			-	_		•	_	^	_		١	•	•	_	۰	•	^	•	•	•	_	•	_	•	•
	H	ı		II	II	ı	ı	п			ı	ı	18	11	ı	п	ı	ı	п		H	•		11		٠	ш	•	1	ш	1	18		
ı	"		ı	H	II	ł	ł	Н		П	П	ı	Н	Ш	۱	Ш	ı	ı	Ш	П	H	1	H	Ш	ı	1	и	Ш	П	И	1	П		
	H	П	ı	H	II	ı	ı	Н	Н	1	П	ı	Ш	li	1	II	ı	1	Ш	П	11	ı	H	Н	ı	ı	П	Ш	П	Ш	L	Ш	H	
	П	ı	ı	Ш	H	ı	П	ш		П	П	L	Ш	H	ı	Ħ	1	ı	Ш	П	II	ı	Ш	Ш	ı	ı	И	П	И	Ш	L	Ш	H	
	П	ı	ı	Ш	ı	ŀ	ı	Ш	Н	Н	П	ı	П	II	ı	Ш	ı	ı	Ш	ı	Ħ	ı	H	Ш	ı	ı	Ш	Ħ	ľ	Ш	ı	Ш	ш	
	П	ı	ı	Ш	II	Ì	Ł	Ш	Н	П	П	ı	Ш	Ш	ı	Ш	ı	1	Н	ł	II	ı	FI	Ш	ı	П	Ш	п	П	Ш	ı	П	ш	
	П	1	ł	Ш	II	ı	ı	li	ı	ı	ı	ı	Н	И	ı	Ш	ı	ı	П	ı	II	ı	Ш	Н	ı	Ш	Ш	Ш	ı	н	ı	Ш	H	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/828,663	HULL ET AL.
Examiner	Art Unit

3746

Ted Kim

SEAR	CHED	
Subclass	Date	Examiner
	3/14/2007	TK
	<u>'</u>	

INT	INTERFERENCE SEARCHED									
Class	Subclass	Date	Examiner							
	L									
PG	-pub	3/14/2007	тк							

SEARCH (INCLUDING SEAR	NOTES CH STRATEGY	<b>()</b>
	DATE	EXMR
•		